PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2003265949 A

(43) Date of publication of application: 24.09.03

(51) Int. CI

B01J 19/00

C01B 3/32

C23C 4/08

C23C 4/18

C25D 11/04

C25D 11/16

C25D 11/16 C25D 11/18

// H01M 8/06

(21) Application number: 2002071547

. LUULUI I

(71) Applicant:

CASIO COMPUT CO LTD

(22) Date of filing: 15.03.02

(72) Inventor:

OGURA NAOTADA IGARASHI SATORU

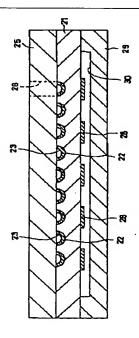
(54) MICRO FLOW PASSAGE STRUCTURE AND PRODUCTION METHOD THEREOF

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a micro flow passage structure which makes the surface area of porous film larger and to provide a production method thereof.

SOLUTION: An aluminum film 23 is formed on the inner wall surface of a micro flow passage 22 which is formed on one surface of a small-sized silicone substrate 21. Therein, when the aluminum film 23 is formed by thermal spraying method, the thickness is made relatively thick. As a result, a porous anodic oxide coating which is somewhat thick is formed on the surface of the aluminum film 23 and catalyst which is rather much is attached on the porous anodic oxide coating which is somewhat thick.

COPYRIGHT: (C)2003, JPO



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出屬公開番号 特開2003-265949 (P2003-265949A)

(43)公開日 平成15年9月24日(2003.9.24)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ				รั	-7]-}*(参考)
B01J	19/00	3 2 1		B 0 1	J	19/00		321	4G075
C01B	3/32			C 0 1	В	3/32		A	4G140
C 2 3 C	4/08			C 2 3	С	4/08			4 K 0 3 1
	4/18					4/18			5 H O 2 7
C 2 5 D	11/04			C 2 5	D 1	1/04		E	
			審査請求	未請求	农官	頁の数11	OL	(全 11 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願2002-71547(P2002-71547)		(71)出願人 000001443					

(22)出願日 平成14年3月15日(2002.3.15) カシオ計算機株式会社

東京都渋谷区本町1丁目6番2号

(72)発明者 小椋 直嗣

東京都青梅市今井3丁目10番地6 カシオ

計算機株式会社青梅事業所内

(72) 発明者 五十嵐 哲

埼玉県さいたま市内谷6-3-5-111

(74)代理人 100073221

弁理士 花輪 義男

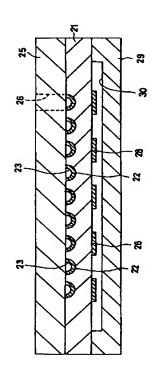
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 微小流路構成体およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 例えば、流体化された混合物質を微小な流路 内に設けられた触媒による化学反応 (触媒反応) によ り、所望の流体物質を生成する微小流路構成体(小型化 学反応装置) において、流路内での反応速度を左右する 触媒の量を比較的多くする。

【解決手段】 小型のシリコン基板21の一面に形成さ れた微小な流路22の内壁面にはアルミニウム膜23が 形成されている。この場合、アルミニウム膜23を溶射 法により形成すると、その厚さを比較的厚くすることが できる。そして、アルミニウム膜23の表面には比較的 厚めの多孔質の陽極酸化膜が形成され、との比較的厚め の多孔質の陽極酸化膜には比較的多めの触媒が付着され ている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 小型の基板と、該基板の一面に形成され た筬小な流路と、該流路内に溶射法により形成された金 属膜の少なくとも表面側に形成された多孔質膜とを備え ていることを特徴とする微小流路構成体。

1

【請求項2】 請求項1に記載の発明において、前記多 孔質膜は陽極酸化膜であることを特徴とする微小流路構 成体。

【請求項3】 請求項1または2に記載の発明におい て、前記多孔質膜に触媒が付着されていることを特徴と 10 する微小流路構成体。

【請求項4】 請求項1~3のいずれかに記載の発明に おいて、前記基板はシリコン基板であることを特徴とす る微小流路構成体。

【請求項5】 請求項1~3のいずれかに記載の発明に おいて、前記金属膜はアルミニウム膜であることを特徴 とする微小流路構成体。

【請求項6】 小型の基板の一面に微小な流路を形成 し、該流路内に溶射法により金属膜を形成し、該金属膜 の少なくとも表面側に多孔質の陽極酸化膜を形成すると 20 とを特徴とする微小流路構成体の製造方法。

【請求項7】 請求項6に記載の発明において、前記多 孔質の陽極酸化膜に触媒を付着させることを特徴とする 微小流路構成体の製造方法。

【請求項8】 請求項6または7に記載の発明におい て、前記金属膜は、前記流路内を含む前記基板の一面に 溶射法により成膜された金属膜をパターニングして形成 することを特徴とする微小流路構成体の製造方法。

【請求項9】 請求項6または7に記載の発明におい て、前記金属膜は、一面に前記流路が形成された前記基 30 板の一面に付着されたドライフィルムからなるフォトレ ジストの前記流路に対応する部分に開口部を形成した後 に、前記流路内を含む前記フォトレジストの表面に溶射 法により成膜された金属膜のうちの不要な部分を前記フ ォトレジストと共に除去することにより、形成すること を特徴とする微小流路構成体の製造方法。

【請求項10】 請求項6または7に記載の発明におい て、前記金属膜は、前記基板の一面に前記流路を形成す るためのフォトレジストを残存させて、前記流路内を含 む前記フォトレジストの表面に溶射法により成膜された 40 金属膜のうちの不要な部分を前記フォトレジストと共に 除去することにより、形成することを特徴とする微小流 路構成体の製造方法。

【請求項11】 請求項6~10のいずれかに記載の発 明において、前記金属膜はアルミニウム膜であることを 特徴とする微小流路構成体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は微小流路構成体お よびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】化学反応の技術分野では、流体化された 混合物質を流路内に設けられた触媒による化学反応(触 媒反応)により、所望の流体物質を生成する化学反応装 置が知られている。従来のこのような化学反応装置に は、半導体集積回路などの半導体製造技術で蓄積された **微細加工技術を用いて、シリコン基板上にミクロンオー** ダーあるいはミリメートルオーダーの流路を形成したも のがある。

【0003】図14は従来のとのような小型化学反応装 置(微小流路構成体)の一例の透過平面図を示し、図Ⅰ 5はそのB-B線に沿う断面図を示したものである。と の小型化学反応装置は小型のシリコン基板 1 を備えてい る。シリコン基板1の一面には、半導体製造技術で蓄積 された微細加工技術を用いて、蛇行した微小な流路2が 形成されている。

【0004】流路2の内壁面にはアルミニウム膜3が形 成されている。アルミニウム膜3の表面には担体となる 多孔質の陽極酸化膜4(図19参照)が形成され、との 多孔質の陽極酸化膜4には触媒(図示せず)が付着され ている。この場合、陽極酸化膜4を多孔質とするのは、 触媒を付着させるための表面積を大きくするためであ

【0005】シリコン基板1の一面には蓋となるガラス 板5が接合されている。ガラス板5の流路2の両端部に 対応する所定の2箇所には流入口6および流出口7が形 成されている。シリコン基板1の他面には蛇行した薄膜 ヒータ8が形成されている。薄膜ヒータ8は、この小型 化学反応装置における化学反応(触媒反応)が所定の熱 条件による吸熱反応を伴うとき、化学反応時に流路2内 の触媒に所定の熱エネルギを供給するためのものであ る。

【0006】次に、との小型化学反応装置のシリコン基 板1の流路2の部分の製造方法の一例について説明す る。まず、図16に示すように、小型のシリコン基板1 の一面に、半導体製造技術で蓄積された微細加工技術を 用いて、蛇行した微小な流路2を形成する。次に、流路 2の内壁面を含むシリコン基板 1の一面にスパッタリン グ法によりアルミニウム膜3を成膜する。

【0007】次に、流路2内のアルミニウム膜3の上面 にフォトレジスト11をパターン形成する。次に、フォ トレジスト11をマスクとしてアルミニウム膜3の不要 な部分をエッチングして除去すると、図17に示すよう に、流路2の内壁面にのみアルミニウム膜3が残存され る。次に、フォトレジスト11を剥離すると、図18に 示すようになる。次に、図19に示すように、陽極酸化 処理を行うと、アルミニウム膜3の表面に多孔質の陽極 酸化膜4が形成される。次に、多孔質の陽極酸化膜4に 触媒(図示せず)を付着させる。

50 【0008】次に、上記構成の小型化学反応装置の使用

3

例について説明する。例えば、近年、実用化に向けて研究開発が目覚ましい燃料改質型の小型燃料電池(小型発電型電源)では、上記構成の小型化学反応装置を用いて、メタノール水溶液を蒸発(気化)させて得られた混合ガス(CH,OH+H,O)から水素(発電用燃料)を生成することがある。

【0009】すなわち、薄膜ヒータ8の発熱により流路 2内が所定の温度となるように加熱した状態において、上記混合ガス(CH,OH+H,O)が流入口6を介して流路2内に供給されると、流路2内の触媒による吸熱反応が生じて、水素と副生成物としての二酸化炭素が生成される。そして、この生成物のうち、二酸化炭素を水素から分離して除去すると、水素のみを発電用燃料として小型燃料電池に供給するととができる。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記従来の製造方法では、アルミニウム膜3をスパッタリング法により成膜しているので、アルミニウム膜3の厚さとして 0.5μm程度が限界であり、このアルミニウム膜3の表面に形成される多孔質の陽極酸化膜4の表面積にも限 20界があり、したがって多孔質の陽極酸化膜4に付着させる触媒の量に限界があり、ひいては触媒の量に大きく依存する流路2内での反応速度をある程度以上に速くすることができないという問題があった。そこで、この発明は、多孔質膜の表面積をより一層大きくすることができる微小流路構成体およびその製造方法を提供することを利点とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明に 係る微小流路構成体は、小型の基板と、該基板の一面に 形成された微小な流路と、該流路内に溶射法により形成 された金属膜の少なくとも表面側に形成された多孔質膜 とを備えていることを特徴とするものである。請求項2 に記載の発明に係る微小流路構成体は、請求項1に記載 の発明において、前記多孔質膜は陽極酸化膜であること を特徴とするものである。請求項3に記載の発明に係る 微小流路構成体は、請求項1または2に記載の発明にお いて、前記多孔質膜に触媒が付着されていることを特徴 とするものである。請求項4に記載の発明に係る微小流 路構成体は、請求項1~3のいずれかに記載の発明にお いて、前記基板はシリコン基板であることを特徴とする ものである。請求項5 に記載の発明に係る微小流路構成 体は、請求項1~3のいずれかに記載の発明において、 前記金属膜はアルミニウム膜であることを特徴とするも のである。このような微小流路構成体は、前記基板の一 面に蓋板が接合されていてもよく、この蓋板はガラス板 であってもよい。また、基板の他面に薄膜ヒータが形成 されていてもよく、基板の他面に該他面との対向面に凹 部を有する保護板が接合されていてもよく、この保護板 はガラス板であってもよい。請求項6に記載の発明に係 50

る微小流路構成体の製造方法は、小型の基板の一面に微 小な流路を形成し、該流路内に溶射法により金属膜を形 成し、該金属膜の少なくとも表面側に多孔質の陽極酸化 膜を形成することを特徴とするものである。請求項7に 記載の発明に係る微小流路構成体の製造方法は、請求項 6 に記載の発明において、前記多孔質の陽極酸化膜に触 媒を付着させることを特徴とするものである。請求項8 に記載の発明に係る微小流路構成体の製造方法は、請求 項6または7に記載の発明において、前記金属膜は、前 記流路内を含む前記基板の一面に溶射法により成膜され た金属膜をパターニングして形成することを特徴とする ものである。請求項9に記載の発明に係る微小流路構成 体の製造方法は、請求項6または7に記載の発明におい て、前記金属膜は、一面に前記流路が形成された前記基 板の一面に付着されたドライフィルムからなるフォトレ ジストの前記流路に対応する部分に開口部を形成した後 に、前記流路内を含む前記フォトレジストの表面に溶射 法により成膜された金属膜のうちの不要な部分を前記フ ォトレジストと共に除去することにより、形成すること を特徴とするものである。請求項10に記載の発明に係 る微小流路構成体の製造方法は、請求項6または7に記 載の発明において、前記金属膜は、前記基板の一面に前 記流路を形成するためのフォトレジストを残存させて、 前記流路内を含む前記フォトレジストの表面に溶射法に より成膜された金属膜のうちの不要な部分を前記フォト レジストと共に除去することにより、形成することを特 徴とするものである。請求項11に記載の発明に係る微 小流路構成体の製造方法は、請求項6~10のいずれか に記載の発明において、前記金属膜はアルミニウム膜で あることを特徴とするものである。そして、この発明に よれば、溶射条件により金属膜の厚さを制御することが でき、数百μmとかなり厚くすることもできるため、こ の厚めの金属膜の少なくとも表面側に形成された多孔質 膜の表面積をより一層大きくすることができる。加え て、溶射法により成膜された金属膜内に気泡を設けると とができるので、陽極酸化することにより気泡を核とし てさらに孔が生長して多孔質膜の表面積を増大すること ができる。とのため、多孔質膜の表面からの熱の伝搬効 率が向上し、また多孔質膜に担持させる触媒の表面積を 増大させて多孔質膜における単位体積当たりの触媒作用

[0012]

を大幅に向上できる。

【発明の実施の形態】図1はこの発明の一実施形態としての微小流路構成体の透過平面図を示し、図2はそのA-A線に沿う断面図を示したものである。この微小流路構成体は小型のシリコン基板21を備えている。シリコン基板21の寸法は、一例として、長さ25mm程度、幅17mm程度、厚さ0.6~1mm程度である。シリコン基板21の一面には、半導体製造技術で蓄積された微細加工技術を用いて、蛇行した微小な流路22が形成

4

されている。流路22の寸法は、一例として、幅0.2 ~0.8mm程度、深さ0.2~0.6mm程度であり、全長は30~1000mm程度である。

【0013】流路22の内壁面には従来の場合よりも厚めのアルミニウム膜23が形成されている。アルミニウム膜23の表面には担体となる多孔質の陽極酸化膜24(図6参照)が形成され、との陽極酸化膜24には触媒(図示せず)が付着されている。との場合も、陽極酸化膜24を多孔質とするのは、触媒を付着させるための表面積を大きくするためである。シリコン基板21の一面 10には蓋となる厚さ0.7mm程度のガラス板25が接合されている。ガラス板25の流路22の両端部に対応する所定の2箇所には流入口26および流出口27が形成されている。

【0014】シリコン基板21の他面にはTaSiOxやTaSiOxNなどの抵抗体薄膜からなる蛇行した薄膜ヒータ28が形成されている。薄膜ヒータ28は、この微小流路構成体における化学反応(触媒反応)が所定の熱条件による吸熱反応を伴うとき、化学反応時に流路22内の触媒に所定の熱エネルギを供給するためのものである。この場合、蛇行した薄膜ヒータ28は、蛇行した流路22と平面的に一致していないが、一致させるようにしてもよい。また、薄膜ヒータ28は流路22全面を覆うようなべた状としてもよい。

【0015】シリコン基板21の他面には、一面の中央部に座ぐり加工により凹部30が形成された厚さ0.7 mm程度のガラス板29の周辺部が接合されている。ガラス板29は、薄膜ヒータ28を保護するほかに、薄膜ヒータ28の熱拡散を防止し、熱効率を良くするためのものである。また、凹部30内は、断熱性能を高めるため、真空とされている。

【0016】次に、この微小流路構成体の製造方法の第1の例について説明する。まず、図3に示すように、小型のシリコン基板21の一面に、半導体製造技術で蓄積された微細加工技術を用いて、蛇行した微小な流路22を形成する。この場合、流路22の形成は、ウェットエッチングやドライエッチングによって行ってもよいが、サンドブラスト法によって行うことが好ましい。すなわち、サンドブラスト法は、加工レートが速く、また装置が比較的安価であるからである。次に、流路22の内壁面を含むシリコン基板21の一面に溶射法によりアルミニウム膜23を成膜する。

【0017】 CCで、例えば火炎溶射法は、溶射機を用いて、電気やガスなどを用いた熱源で溶融された金属(アルミニウム)を圧縮空気で吹き飛ばして噴霧状として素地(流路22の内壁面を含むシリコン基板21の一面)に金属膜(アルミニウム膜23)を成膜する方法である。この場合、溶射圧力、溶融アルミニウムと圧縮空気との混合比、素地までの距離、溶射時間などを制御することにより、アルミニウム膜23の厚さを制御するこ

とができ、数百μmとかなり厚くすることもできる。 【0018】また、溶融アルミニウムを圧縮空気で吹き 飛ばして噴霧状として素地に付着させているので、気泡 を含んだアルミニウム膜23が成膜される。したがっ て、気泡を含んだアルミニウム膜23を成膜すると、薄 膜ヒータ28の加熱や製造プロセスで発生する熱によ り、シリコン基板21との間の熱膨張係数差に起因して 生じる応力を緩和することができるため、アルミニウム 膜23の厚さをかなり厚くしても、アルミニウム膜23 に割れや剥がれなどが生じないようにすることができ

【0019】これに対し、スパッタリング法で成膜されたアルミニウム膜は緻密であるため、厚くすると、シリコン基板21との間の熱膨張係数差に起因して生じる応力が大きくなり、割れや剥がれなどが生じやすくなる。このため、上述の如く、スパッタリング法で成膜されたアルミニウム膜の場合には、その厚さとして0.5μm程度が限界である。

【0020】次に、流路22内のアルミニウム膜23の上面にフォトレジスト31をパターン形成する。次に、図4に示すように、フォトレジスト31をマスクとしてアルミニウム膜23の不要な部分をエッチングして除去することにより、流路22の内壁面にのみアルミニウム膜23を残存させる。次に、フォトレジスト31を剥離すると、図5に示すようになる。

【0021】とこで、図5では、断面ほぼ半円弧形状のアルミニウム膜23の両端部の各上面がシリコン基板21の一面と面―となるように図示しているが、フォトレジスト31をパターン形成するとき、位置ずれなどが生じ、断面ほぼ半円弧形状のアルミニウム膜23の両端部のいずれかの上面がシリコン基板21の一面上に食み出た場合には、フォトレジスト31を剥離した後に、当該食み出た部分をライトエッチングなどにより除去する。これは、シリコン基板21の一面へのガラス板25の接合を確実とするためである。

【0022】次に、図6に示すように、陽極酸化処理を行うと、アルミニウム膜23の表面に厚い多孔質の陽極酸化膜24が形成される。すなわち、アルミニウム膜23の陽極酸化では、硫酸、しゅう酸、りん酸溶液などの2塩基酸を含む酸性水溶液を用いると、厚いポーラス形の陽極酸化膜24が形成される。この場合、溶射法により形成されたアルミニウム膜23は、その厚さもかなり厚いので、多孔質の陽極酸化膜24の厚さをかなり厚くすることができ、また、膜中に気泡を含むので、陽極酸化膜24を容易に多孔質化を進行しやすく、陽極酸化膜24の単位体積当たりにおける触媒を付着させる酸化膜の孔の表面積を増大させることができる。

【0023】なお、陽極酸化膜24を形成した後に、塩酸、硝酸、りん酸などの酸溶液を所定の温度に保持し、 50 この中に陽極酸化膜24を含むシリコン基板21を浸漬 させる酸処理により、陽極酸化膜24をさらに多孔質化させるようにしてもよい。また、シリコン基板21自体が導電性~半導体性を有するので、シリコン基板21自体を陽極として陽極酸化処理を行い、アルミニウム膜23全部を酸化させて、陽極酸化膜24を形成するようにしてもよい。

【0024】次に、図示していないが、多孔質の陽極酸化膜24に触媒となる活性金属種を吸着させる。この活性金属種を吸着させる方法としては、陽極酸化膜24を含むシリコン基板21を金属塩水溶液に浸漬させることにより、あるいは他の金属粒子や金属酸化物粒子をスラリー状にしたコーティング液に浸漬させることにより、1種類または複数種類の活性金属種を吸着させる方法がある。次に、熱処理を行い、多孔質の陽極酸化膜24に触媒を焼成して固定させる。

【0025】との場合、多孔質の陽極酸化膜24の厚さがかなり厚く、その表面積もかなり大きいので、多孔質の陽極酸化膜24に付着させる触媒の量、触媒の表面積をかなり増大することができる。との結果、触媒の表面積に大きく依存する流路22内での反応速度をより一層 20速くすることができる。

【0026】次に、図1および図2に示すように、シリコン基板21の他面にTaSiOxやTaSiOxNなどの抵抗体薄膜からなる蛇行した薄膜ヒータ28を形成する。次に、ガラス板25に、サンドブラスト法により、流入口26および流出口27を形成したもの用意する。また、ガラス板29に、座ぐり加工により、凹部30を形成したもの用意する。

【0027】次に、シリコン基板21の一面にガラス板25を重ね合わせ、陽極接合処理を行うととにより、シ30リコン基板21の一面にガラス板25を接合する。また、シリコン基板21の他面にガラス板29を重ね合わせ、陽極接合処理を行うととにより、シリコン基板21の他面にガラス板29を接合する。

【0028】 CCで、代表として、シリコン基板21の一面にガラス板25を接合する陽極接合処理について説明する。シリコン基板21の一面にガラス板25を重ね合わせ、シリコン基板21側を陽極とし、ガラス板25 側を陰極とする。そして、シリコン基板21 およびガラス板25を400~600℃程度に加熱した状態で、両40極間に1kV程度の直流電圧を印加する。

【0029】すると、ガラス板25内の不純物である陽イオンがシリコン基板21から離れる方向に移動し、ガラス板25のシリコン基板21側の界面に酸素イオンの 濃度の高い層が現れる。すると、シリコン基板21のガラス板25側の界面のシリコン原子とガラス板25のシリコン基板21側の界面の酸素イオンとが結合し、強固な接合界面が得られる。

【0030】この場合、シリコン基板21およびガラス 板25を400~600℃程度に加熱し、両極間に1k V程度の直流電圧を印加するのは、ガラス板25内の不 純物である陽イオンがシリコン基板21から離れる方向 に移動する速度を高くするためである。

【0031】次に、図1および図2に示す微小流路構成体の製造方法の第2の例について説明する。まず、図7に示すように、小型なシリコン基板21の一面に、半導体製造技術で蓄積された微細加工技術を用い、サンドブラスト法により、蛇行した微小な流路22を形成する。次に、シリコン基板21の一面にドライフィルムからなるフォトレジスト32を付着させる。

【0032】次に、図8に示すように、フォトレジスト32をパターニングして、フォトレジスト32の流路22に対応する部分に開口部33を形成する。次に、図9に示すように、流路22の内壁面を含むフォトレジスト32の表面に溶射法によりアルミニウム膜23を成膜する

【0033】この場合も、溶射圧力、溶融アルミニウムと圧縮空気との混合比、素地までの距離、溶射時間などを制御することにより、アルミニウム膜23の厚さを制御することができ、数百μmとかなり厚くすることもできる。また、気泡を含んだアルミニウム膜23が成膜されるので、アルミニウム膜23に割れや剥がれなどが生じないようにすることができる。

【0034】次に、フォトレジスト32をリフトオフ法によりその表面に形成されたアルミニウム膜23と共に剥離すると、図5に示すように、流路22の内壁面にのみアルミニウム膜23が残存される。以下、上記第1の例の場合と同じであるので、省略する。

【0035】ところで、上記第1の例の場合には、図3に示すように、流路22内のアルミニウム膜23上にフォトレジスト31を形成しているので、パターニングする前のフォトレジスト31に流路22に応じた段差が生じ、この段差の影響で良好なフォトレジストパターン31が得られない場合がある。

【0036】とれに対し、上記第2の例の場合には、図7に示すように、シリコン基板21の一面にドライフィルムからなるフォトレジスト32を付着させ、図9に示す工程において、フォトレジスト32をその表面に形成されたアルミニウム膜23と共に剥離しているので、パターニングする前のフォトレジスト32に流路22に応じた段差が生ぜず、したがって良好なフォトレジストパターン32を得ることができる。

【0037】次に、図1および図2に示す微小流路構成体の製造方法の第3の例について説明する。まず、図10に示すように、小型のシリコン基板21の一面にドライフィルムからなるフォトレジスト32を付着させる。との場合、フォトレジスト32は塗布法によって形成してもよい。

板25を400~600℃程度に加熱し、両極間に1k 50 【0038】次に、図11に示すように、フォトレジス

,

(6)

ト32をパターニングして、フォトレジスト32の流路 形成領域に対応する部分に開口部33を形成する。次 に、フォトレジスト32をマスクとしたサンドブラスト 法により、図8に示すように、シリコン基板21の一面 に蛇行した微小な流路22を形成する。以下、上記第2 の例の場合と同じであるので、省略する。

【0039】ところで、上記第2の例の場合には、図7 に示すように、一面に流路22が形成されたシリコン基 板21の一面にフォトレジスト32を付着させ、次いで 図8に示すように、フォトレジスト32をパターニング 10 して、フォトレジスト32の流路22に対応する部分に 開口部33を形成しているので、流路22に対する開口 部33の位置がずれる場合がある。また、フォトレジス ト32とは別に、流路22を形成するためのフォトレジ ストパターンを形成しなければならず、工程数が多い。 【0040】とれに対し、上記第3の例の場合には、図 11に示すように、フォトレジスト32をパターニング して、フォトレジスト32の流路形成領域に対応する部 分に開口部33を形成し、次いでフォトレジスト32を マスクとしたサンドブラスト法により、図8に示すよう に、シリコン基板21の一面に流路22を形成している ので、結果的には、流路22に対する開口部33の位置 を全く同じとすることができる。また、フォトレジスト 32をマスクとして流路22を形成しているので、工程 数を少なくするととができる。

【0041】次に、この発明に係る微小流路構成体を小型発電型電源に適用した場合について説明する。図12は小型発電型電源の要部のブロック図を示したものである。この小型発電型電源は、燃料部41、燃料蒸発部42、水素化部43、一酸化炭素除去部44、発電部45、充電部46などを備えている。燃料部41は、発電用燃料(例えばメタノール水溶液)が封入された燃料パックなどからなり、発電用燃料(以下、単に燃料という。)を燃料蒸発部42に供給する。

【0042】燃料蒸発部42は、図1、図2および図6に示すような構造となっている。ただし、との場合、多孔質の陽極酸化膜24には触媒は付着されていない。そして、燃料蒸発部42は、燃料部41からのメタノール水溶液が流入口26を介して流路22内に供給されると、流路22内において、薄膜ヒータ28の加熱(120℃程度)により、メタノール水溶液を蒸発(気化)させ、この気化された混合ガス(CH,OH+H,O)を流出口27から流出させる。

【0043】との場合、陽極酸化膜24は多孔質で比較的厚いので、薄膜ヒータ28の発熱により加熱された陽極酸化膜24の比較的大きな表面積に流路22内を流れるメタノール水溶液が接触し、速やかに蒸発(気化)されるため、伝熱効率を増大することができる。なお、シリコン基板21の代わりに、ガラス基板やアルミニウム基板などを用いてもよい。

【0044】燃料蒸発部42で気化された混合ガス(CH,OH+H,O)は水素化部43に供給される。との場合、水素化部43も、図1、図2および図6に示すような構造となっている。ただし、この場合、陽極酸化膜24にはCu/ZnO/A1,O,などからなる触媒が付着されている。そして、水素化部43は、燃料蒸発部42からの混合ガス(CH,OH+H,O)が流入□26を介して流路22内に供給されると、流路22内において、薄膜ヒータ28の加熱(280℃程度)により、次の式(1)に示すような吸熱反応を引き起こし、水素と副生成物の二酸化炭素とを生成する。

 $CH_{2}OH + H_{2}O \rightarrow 3H_{2} + CO_{2}$ (1)

【0045】この場合、陽極酸化膜24はスパッタ成膜のアルミを陽極酸化してなる酸化膜よりも多孔質で比較的厚いので、薄膜ヒータ28の発熱により加熱された陽極酸化膜24の比較的大きな表面積に付着された比較的多い量の触媒に流路22内を流れる混合ガス(CH,OH+H,O)が接触し、速やかに上記式(1)に示すような吸熱反応を引き起こすため、反応速度を比較的速く20 することができる。なお、シリコン基板21の代わりに、ガラス基板などを用いてもよい。

【0046】また、上記式(1)の左辺における水(H,O)は、反応の初期では、燃料部41の燃料に含まれているものでよいが、後述する発電部45の発電に伴い生成される水を回収して水素化部43に供給することが可能である。発電部45の発電中の上記式(1)の左辺のおける水(H,O)の供給源は、発電部45のみでもよく、発電部45および燃料部41でも、また燃料部41のみでもよい。なお、このとき微量ではあるが、一酸30 化炭素が水素化部43内で生成されることがある。

【0047】そして、上記式(1)の右辺の生成物および一酸化炭素は水素化部43の流出口27から流出される。水素化部43の流出口27から流出された生成物のうち、気化状態の水素および一酸化炭素は一酸化炭素除去部44に供給され、二酸化炭素は分離されて大気中に放出される。

【0048】次に、一酸化炭素除去部44も、図1、図2 および図6に示すような構造となっている。ただし、この場合、陽極酸化膜24にはPt/A1,O,などからなる触媒が付着されている。そして、一酸化炭素除去部44は、水素化部43からの気化状態の水素および一酸化炭素が流入口26を介して流路22内に供給されると、薄膜ヒータ28の加熱(180℃程度)により、流路22内に供給された水素、一酸化炭素、水のうち、一酸化炭素と水とが反応し、次の式(2)に示すように、水素と副生成物の二酸化炭素とが生成される。

 $CO+H_2O\rightarrow H_2+CO_2\cdots\cdots$ (2)

【0049】この場合、陽極酸化膜24は多孔質で比較 的厚いので、薄膜ヒータ28の発熱により加熱された陽 50 極酸化膜24の比較的大きな表面積に付着された比較的 多い量の触媒に流路22内を流れる一酸化炭素および水が接触し、速やかに上記式(2)に示すような吸熱反応を引き起こすため、反応速度を比較的速くすることができる。なお、シリコン基板21の代わりに、ガラス基板などを用いてもよい。

【0050】また、上記式(2)の左辺における水(H,O)は反応の初期では、燃料部41の燃料に含まれているものでよいが、発電部45の発電に伴い生成される水を回収して水素化部43を供給することが可能である。発電部45の発電中の式(2)の左辺のおける水の供給源は、発電部45のみでもよく、発電部45および燃料部41でも、また燃料部41のみでもよい。

【0051】そして、最終的に一酸化炭素除去部44の流出口27に到達する流体はそのほとんどが水素、二酸化炭素となる。なお、一酸化炭素除去部44の流出口27に到達する流体に極微量の一酸化炭素が含まれている場合、残存する一酸化炭素を大気中から逆止弁を介して取り込まれた酸素に接触させることで、次の式(3)に示すように、二酸化炭素が生成され、これにより一酸化炭素が確実に除去される。

$CO + (1/2) O_1 \rightarrow CO_2 \cdots (3)$

【0052】上記一連の反応後の生成物は水素および二酸化炭素(場合によって微量の水を含む)で構成されるが、これらの生成物のうち、二酸化炭素は水素から分離されて大気中に放出される。したがって、一酸化炭素除去部44から発電部45には水素のみが供給される。なお、一酸化炭素除去部44は、燃料蒸発部42と水素化部43との間に設けてもよい。

【0053】次に、発電部45は、図13に示すように、周知の固体高分子型の燃料電池からなっている。す 30なわち、発電部45は、Pt/Cなどの触媒が付着された炭素電極からなるカソード51と、Pt/Ru/Cなどの触媒が付着された炭素電極からなるアノード52と、カソード51とアノード52との間に介在されたフィルム状のイオン導電膜53と、を有して構成され、カソード51とアノード52との間に設けられた2次電池やコンデンサなどからなる充電部46に電力を供給するものである。

【0054】との場合、カソード51の外側には空間部54が設けられている。との空間部54内には一酸化炭素除去部44からの水素が供給される。また、アノード52の外側には空間部56が設けられている。との空間部56内には大気中から義ゃ止弁を介して取り込まれた酸素が供給される。

【0055】そして、カソード51側では、次の式(4)に示すように、水素から電子(e⁻)が分離した水素イオン(プロトン; H⁺)が発生し、イオン導電膜53を介してアノード52側に通過するとともに、カソード51により電子(e⁻)が取り出されて充電部46に供給される。

 $3 \text{ H}_{2} \rightarrow 6 \text{ H}^{+} + 6 \text{ e}^{-} \cdots$ (4)

【0056】一方、アノード52側では、次の式(5) に示すように、充電部46を経由して供給された電子 (e⁻)とイオン導電膜63を通過した水素イオン (H^{*})と酸素とが反応して副生成物の水が生成され

6 H⁺ + (3/2) O₂ + 6 e⁻→3 H₂O······ (5) 【0057】以上のような一連の電気化学反応(式

(4) および式(5))は概ね室温~80℃程度の比較的低温の環境下で進行し、電力以外の副生成物は、基本的に水のみとなる。発電部45で生成された電力は充電部46に供給され、これにより充電部46が充電される。

【0058】発電部45で生成された副生成物としての水は回収される。この場合、上述の如く、発電部45で生成された水の少なくとも一部を水素化部43に供給するようにすると、燃料部41内に当初封入される水の量を減らすことができ、また回収される水の量を減らすことができる。

) 【0059】ところで、現在、研究開発が行われている 燃料改質方式の燃料電池に適用されている燃料として は、発電部45により、比較的高いエネルギ変換効率で 電気エネルギを生成することができる燃料であって、例 えば、メタノール、エタノール、ブタノールなどのアルコール系の液体燃料や、ジメチルエーテル、イソブタン、天然ガス(CNG)などの液化ガスなどの常温常圧で気化される水素からなる液体燃料、あるいは、水素ガスなどの気体燃料などの流体物質を良好に適用することができる。

1 【0060】なお、上述したメタノール水溶液の蒸発改質反応に限定されるものではなく、少なくとも、所定の熱条件下で生じる化学反応(吸熱反応)であれば、良好に適用することができる。また、化学反応により生成される所定の流体物質を発電用燃料として用いて発電を行うことができるものであれば、上記燃料電池に限定されるものではない。

【0061】したがって、化学反応により生成された流体物質の燃焼反応に伴う熱エネルギによるもの(温度差発電)や、燃焼反応などに伴う圧力エネルギを用いて発電器を回転させて電力を発生する力学的なエネルギ変換作用などによるもの(ガス燃焼タービンやロータリーエンジン、スターリングエンジンなどの内燃、外燃機関発電)、また、発電用燃料の流体エネルギや熱エネルギを電磁誘導の原理などを利用して電力に変換するもの(電磁流体力学発電、熱音響効果発電など)など、種々の形態を有する発電装置を用いることができる。

[0062]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれば、溶射条件により金属膜の厚さを制御することがで 50 き、数百μmとかなり厚くすることもできるため、この 厚めの金属膜の少なくとも表面側に形成された多孔質膜 の表面積をより一層大きくすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】との発明の一実施形態としての微小流路構成体 の透過平面図。

【図2】図1のA-A線に沿う断面図。

【図3】図1および図2に示す微小流路構成体の第1の 例の製造に際し、当初の工程の断面図。

【図4】図3に続く工程の断面図。

【図5】図4に続く工程の断面図。

【図6】図5に続く工程の断面図。

【図7】図1および図2に示す微小流路構成体の第2の 例の製造に際し、当初の工程の断面図。

【図8】図7に続く工程の断面図。

【図9】図8に続く工程の断面図。

【図10】図1および図2に示す微小流路構成体の第3 の例の製造に際し、当初の工程の断面図。

【図11】図10に続く工程の断面図。

【図12】との発明に係る微小流路構成体を備えた小型 発電型電源の一例の要部のブロック図。

【図13】図12に示す小型発電型電源の発電部の概略*

* 構成図。

【図14】従来の小型化学反応装置の一例の透過平面

【図15】図14のB-B線に沿う断面図。

【図16】図14および図15に示す小型化学反応装置 の製造に際し、当初の工程の断面図。

【図17】図16に続く工程の断面図。

【図18】図17に続く工程の断面図。

【図19】図18に続く工程の断面図。

【符号の説明】 10

21 シリコン基板

22 流路

23 アルミニウム膜

24 陽極酸化膜

25 ガラス板

26 流入口

27 流出口

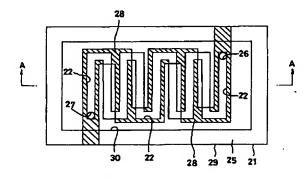
28 薄膜ヒータ

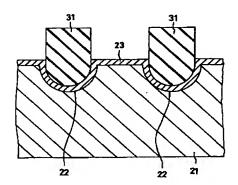
29 ガラス板

20 30 凹部

[図1]

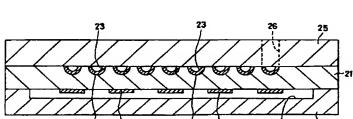




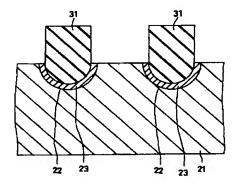


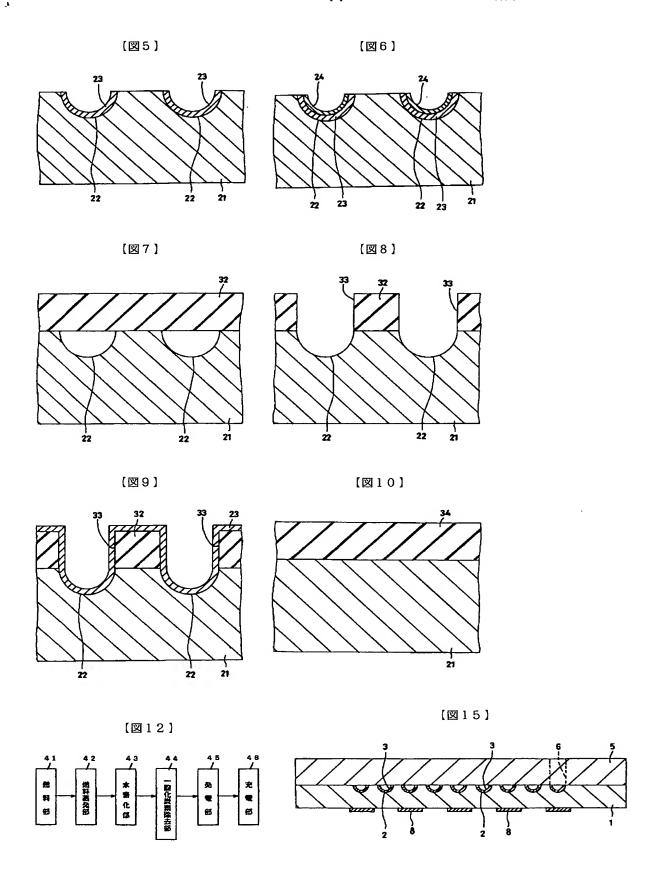
【図3】

【図2】

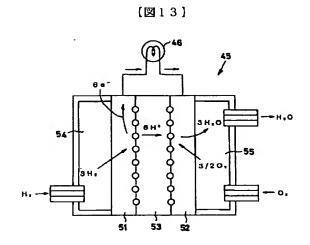


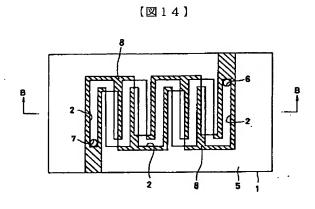
【図4】

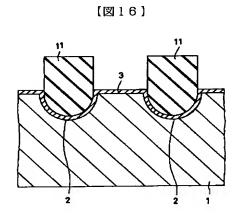


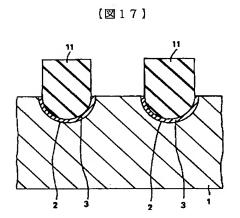


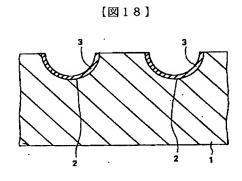
[<u>2</u>11]



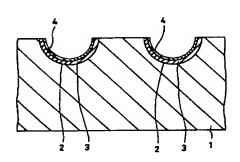








【図19】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.'		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
C 2 5 D	11/04	3 0 5	C 2 5 D	11/04	3 0 5
	11/16			11/16	
	11/18	308		11/18	308
// H01M	8/06		H 0 1 M	8/06	G

Fターム(参考) 4G075 AA24 BA06 BC10 BD05 BD16

BD26 CA02 CA54 DA02 DA13

EA02 EA06 EE03 EE21 EE31

FA12 FB02

4G140 EA02 EA06 EB03 EB14 EB23

EB33 EB46

4K031 AA08 AB02 BA02 BA06 CB07

CB37 FA05

5H027 BA01